#### ® BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



# Gebrauchsmuster

U1

10		
(11)	Rollennummer	G 87 14 912.5
(51)	Hauptklasse	GD1N 21/87
	Nebenklasse(n)	GO1N 21/21 GOZB 21/06
		GC2B 21/26 GC2B 21/34
(22)	Anmeldetag	09.11.87
(47)	Eintragungstag	11.02.88
(43)	Bekanntmachung im Patentblatt	24.03.88
(30)	Pri	21.05.87 DE 37 17 051.1
(54)	Bezeichnung des	Gegenstandes Vorrichtung zur Betrachtung einer Anzahl von Edelsteinen
(71)	Name und Wohns	tz des Inhabers
(74)	Name und Wohnsi	Sattler, Hans-Eberhard, Dr.; 5300 Bonn, DE tz des Vertreters König, B., DipulPhys. Dr.rer.nat., PatAnw., 8000 München

Q 6253

BEST AVAILABLE COPY

i,

5

1

S

a n

n e d

8/18/2005

#### Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung, insbesondere ein Mikroskop, zur Betrachtung einer Anzahl von Edelsteinen, Perlen oder ähnlich kleiner Objekte, mit einer Anordnung zur Dunkelfeldbeleuchtung und einem schlittenartig verschiebbaren Objektträger aus Kunststoff, der eine langgestreckte Aufnahme auf der Oberseite aufweist.

Es ist bekannt, Edelsteine oder Kristalle mit einer Lupe oder einem Mikroskop zu betrachten. Die Beleuchtung erfolgt entweder nach dem Durchlicht- oder Auflichtprinzip. Im ersteren Fall durchdringt das Licht das durchsichtige oder durchscheinende Objekt und im anderen Fall wird das Objekt seitlich beleuchtet und die reflektierten Lichtstrahlen werden erfaßt. Das betrachtete Objekt kann bei einer Beleuchtung gemäß beiden oben erwähnten Prinzipien im Hellfeld oder Dunkelfeld beobachtet werden. Im Fall einer Hellfeldbeleuchtung erscheinen der Untergrund hell und das Objekt dunkel, während bei einer Dunkelfeldbeleuchtung das Objekt hell und der Untergrund dunkel erscheinen.

Zur Betrachtung von Edelsteinen werden auch Mikroskope (gewöhnlich Zangenmikroskope) mit polarisationsoptischer Ausstattung, d.h. mit Polarisator und Analysator, verwendet. Um Lichtbrechung, Reflexion und Totalreflexion an den Facetten von Edelsteinen besser beobachten zu können, wird vielfach Durchlicht-Dunkelfeld-Beleuchtung verwendet, bei der das Objekt von der Seite beleuchtet wird oder der zentrale Bereich des Beleuchungsstrahlenganges ausgeblendet wird.

Bei einer Reihe von Edelsteinuntersuchungen befindet sich der Edelstein in einer Immersionsflüssigkeit, wodurch die relative Lichtbrechung vermindert ist und sich ein wirklichkeitsnäheres Bilds ergibt. Beschädigungen eines Edelsteines sind bei dieser Untersuchungsmethode jedoch von

25

3Ò

außen nicht zu rehen. Für die Untersuchung einer Reihe von Merkmalen von Edelsteinen wie z.B. von Doppelbrechung, etwa Beobachtung doppelbrechender Einschlüsse sowie von Spannungen, ist die Verwendung von polarisiertem Licht unerläßlich. Bei gekreuzten Polarisatoren erscheinen doppelbrechende Kristalle hell, während einfachbrechende Kristalle dunkel bleiben (vgl. auch Will Kleber, VEB Verlag Technik, Berlin, Einführung in die Kristallographie, 10. Auflage, 1969, Seiten 296 bis 300).

Zum Vorführen größerer Edelsteinpartien, insbesondere für die Größenbetrachtung von Edelsteinen mittlerer Qualität, werden sogenannte Sortierbretter aus Kunststoff verwendet. Die Edelsteine werden auf diesen Sortierbrettern aufgereiht und der Reihe nach von oben betrachtet, um die Wirkung des Steines zu beobachten. Gute Steine hingegen werden von unten betrachtet, beispielsweise um den Schliff anzusehen.

In der US-PS 3 554 631 ist ein Objektträger, insbesondere für Interferenzmikroskope, beschrieben, der mit einer sich zum Boden verjüngenden Nut versehen ist. Die Breite der Nut an der Oberseite ist \( \left \) 100 um und am Boden etwa 10 um. Die Abmessungen der Nut sind dabei so gewählt, daß die Interferenzringe über die gesamte Breite der Nut einzeln untersucht werden können, wobei die Breite der Nut auf der Oberseite des Objektträgers vorteilhaft kleiner als der Durchmesser des Objektfeldes ist. Dies gestattet es, daß die Interferenzringe während des gesamte. Meßvorgangs vollkommen sichtbar bleiben und am Boden der Nut etwa gleiche Abstände haben.

Bei einem in der DE-GM 1 958 962 beschriebenem Mikroskop wird eine Anordnung zur Dunkelfeldbeleuchtung und ein schlittenartig verschiebbarer Objektträger aus durchsichtigem Kunststoff verwendet. Unterhalb des Objektträgers ist eine Glühlampe angeordnet, deren Licht entweder direkt auf den Objektträger oder auf einen die Glühlampe seitlich

Cast Chain

35

10

15

Ö

"我是我们是我们

全 空

1 umgebenden Reflektor und dann erst auf den Objektträger trifft. Zwischen Glühlampe und Objektträger ist eine Blende angeordnet. Ist sie geöffnet, so können die Lichtstrahien direkt senkrecht auf den Objektträger treffen, während sie 5 bei geschlossener Blende vom Reflektor her schräg auf dem Objektträger auftreffen. Zusätzlich weist das bekannte Mikroskop eine Leuchtstofflampe für die Auflichtbeleuchtung auf, um beispielsweise Mineraleinschlüsse in Edelsteinen besser sichtbar zu machen. Eine solche Auflichtbeleuchtung 10 ermöglicht auch die Betrachtung von Diamanten.

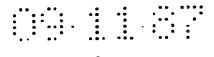
Der Objektträger des bekannten Mikroskops ist als verschiebbare Schiene mit Vertiefungen ausgebildet, um eine Anzahl von Edelsteinen nacheinander betrachten zu können. Zum Verschieben der Schiene ist ein von Hand zu betätigendes Rändelrad vorgeschlagen, wobei dieses vorzugsweise außerhalb des Gesichtsfeldes angeordnet sein soll. Dies führt zu einer Verlängerung der Objektträgerhalterung. Bevorzugt wird für eine stufenlose Verschiebung des Objektträgers ein Friktionsantrieb, der z.B. aus einer Gummiwalze, einem Riemenrad, einem Riemen und einem Rändelrad bestehen kann.

Auf der Oberseite ist der Objektträger mit der erwähnten 25 Aufnahme versehen, die in der Regel aus zwei Rinnen (Vertiefungen) mit V-förmigem Querschnitt besteht. Die Seitenflächen der Rinnen schneiden sich zweckmäßig unter 45°, so daß sie miteinander einen Winkel von 90° bilden. Die Edelsteine sind am Anfang der Untersuchung mit dem bekannten Mikroskop in einer der Rinnen angeordnet und werden nach gqf. Aussortieren in die andere freie Rinne gegeben. Bei der Beobachtung der Edelsteine ist die Blende geschlossen, so daß nur indirekte Strahlen auf den Objektträger von unten auftreffen, wodurch lediglich die Rinnen erhellt sind. pies führt dazu, daß nur die Steine angestrahlt sind und die übrigen Flächen dunkel erscheinen.

15

20

30



Das oben beschriebene bekannte Mikroskop weist bei der 1 praktischen Benutzung erhebliche Nachteile auf. Die zur Beleuchtung verwendete Glühlampe bewirkt einerseits eine beachtliche Erwärmung des Objektträgers und andererseits ist die erzeugte Helligkeit nicht zufriedenstellend, selbst 5 bei Verwendung einer 60 W-Lampe. Aus letzterem Grund ist der Einsatz einer Polarisationsanordnung nicht möglich. Der Objektträger wird auf mehr als 60°C, auch bei Verwendung einer Birne mit ca. 30 W, erwärmt. Nachteilig ist insbesondere, daß Kunststoff wie z.B. Plexiglas ein schlechter 10 Wärmeleiter ist, so daß die beleuchtete Unterseite merklich wärmer als die Oberseite ist. Dies führt zu einer Deformation oder Verspannung des Objektträgers, wodurch dessen Gleiteigenschaften und Verschiebbarkeit stark beeinträchtigt sind und möglicherweise bei mehrstündigem Gebrauch der 15 Anordnung nicht mehr verwendungsfähig sind.

Mikroskope, bei denen Glasfaserbündel für die Beleuchtung eingesetzt werden, sind bekannt. Bei einem solchen Mikroskop gemäß der US-PS 4 505 555 ist angrenzend an die Endfläche eines Glasfaserbündels ein Glaskörper angeordnet, der dazu dient, das von dem Glasfaserbündel übertragene Licht aufzunehmen und Licht mit einer gleichmäßigen Lichtdichteverteilung an der Ausgangsfläche abzugeben. Der so erzeugte Lichtstrahl wird dann in die optische Anordnung des Mikroskops gegeben.

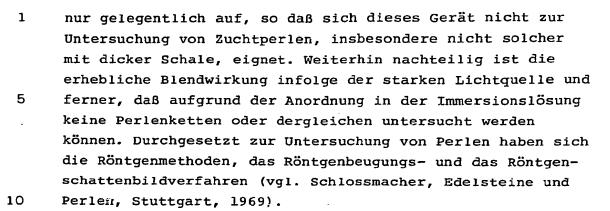
Bei Perlen werden grundsätzlich natürliche und Zuchtperlen unterschieden, die zwar praktisch gleich aussehen, jedoch vom Wert her sehr verschieden sind. Zur Unterscheidung von natürlichen und Zuchtperlen wurde beispielsweise ein als Lucidoskop bezeichnetes Gerät entwickelt, bei dem die von einer starken Lichtquelle angestrahlte Perle in Immersionslösung eingetaucht ist und durch ein Mikroskop betrachtet wird. Ist die untersuchte Perle eine Zuchtperle, so kann bei geeigneter Orientierung der Perle eine Streifung des Perlmutterkerns sichtbar werden. Dieser Effekt tritt jedoch

8714912

20

25

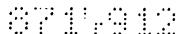
30



Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zur Betrachtung einer Anzahl von Edelsteinen, Perlen oder ähnlich kleiner Objekte zu schaffen, die es ermöglicht, schnell und zuverlässig eine Anzahl von Edelsteinen etc. zu betrachten und ggf. auszusortieren.

Diese Aufgabe ist bei einer Vorrichtung der eingangs genannten Art dadurch gelöst, daß die Anordnung zur Dunkelfeldbeleuchtung als Lichtquelle eine Kaltlichtquelle mit
Glasfaserbündel sowie Polarisationsfilter umfaßt und der
Objektträger aus durchscheinendem Material, insbesondere
Plexiglas, besteht. Unter durchscheinendem Material soll
hierbei ein Material verstanden werden, das nicht klar ist.
Vorteilhafte Weitergestaltungen dieser Vorrichtung sind
Gegenstand der Unteransprüche.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung zeichnet sich durch eine vorteilhafte Kombination einer Lichtquelle, Polarisationsfiltern und Objektträger aus. Die Verwendung einer Kaltlichtquelle wie z.B. einer Halogenlampe ermöglicht eine Beleuchtung mit außerordentlich großer Intensität, wobei die Glasfaserbündel von vornherein für eine Strahlbündelung sorgen. Grundsätzlich erfolgt die in Betrachtung der Edelsteine etc. mit gekreuzten Polarisationsfiltern. Aus dem betrachteten Objekt - soweit es ein optisch isotroper Kristall oder eine amorphe Substanz ist - tritt elliptisch



15

20

25

30



polarisiertes Licht aus, das aufgrund der starken Lichtquelle eine ausreichende Intensität für die Beobachtung von Edelsteinen oder Perlen hat. Üblicherweise wird eine 10 bis 50 (100) fache Vergrößerung gewählt.

5

Zweckmäßig ist eine Ausgestaltung der langgestreckten Aufnahme mit sich zum Boden verjüngendem Querschnitt. Dies ermöglicht eine besonders günstige und stabile Anordnung der Steine entsprechend ihrem Schliff.

10

15

20

25

30

35

Die Beleuchtung der betrachteten Objekte wird unter anderem durch den Auftreffwinkel der Lichtstrahlen, die zur Verfügung stehende Lichtmenge und den Steinabstand bestimmt. Im Fall einer starken Lichtquelle kann auch ein ungünstigerer Winkel (in Richtung Totalreflexionswinkel) gewählt werden, da auch dann noch eine ausreichende Lichtmenge zur Beobachtung zur Verfügung steht. Es kann dann ein zur Positionierung der Objekte in der Aufnahme des Objektträgers günstigerer Keilwinkel gewählt werden. Ferner kann auch ein durchscheinender, z.B. schwach milchiger, Objektträger verwendet werden. Durch Variation der Parameter kann jeweils eine optimale Anordnung gefunden werden. - Sollen doppelbrechende Steine mit dem erfindungsgemäßen Mikroskop betrachtet werden, so wird aufgrund der größeren Intensität des durchtretenden Lichtes zur Verringerung des Lichtes vorteilhaft ein Dimmer eingesetzt.

Der Abstand der Lichtquelle zum jeweils betrachteten Stein (Steinabstand) und der Querschnitt des Glasfaserbündels werden zweckmäßig so gewählt, daß sich ein relativ kleiner Lichtkegel mit nicht zu großem Querschnitt ergibt, d.h. der Strahlfleck klein ist, z.B. 6 mm². Aus diesem Grunde wird zweckmäßig ein Querschnitt des Glasfaserbündels von 4 bis 5, vorzugsweise 4,5 mm² gewählt. Dies ermöglicht es, nach der Beobachtung eines bestimmten Edelsteines oder einer bestimmten Perle, diese anhand des Strahlflecks auf dem



Objektträger wiederzufinden. Der Strahlfleck erfüllt somit eine Markierungsfünktion.

Das Material des Objektträgers und die Wandneigung der langgestreckten Aufnahme für die Objekte werden entsprechend den zu betrachtenden Edelsteinen etc. gewählt. Je weniger durchscheinend die Steine sind, um so durchscheinender sollte das Objektträgermaterial sein. Plexiglas hat sich als besonders geeignet erwiesen.

Im Fall von Farbsteinen wird vorzugsweise Plexiglas vom Typ 010 verwendet. Dieses Material ist 66 % transluzent (durch-scheinend). Das hindurchtretende Licht ist im wesentlichen polarisiert bzw. teilpolarisiert. Die zweckmäßig rinnenförmig ausgebildete Aufnahme weist einen keilförmigen Querschnitt auf und die Seitenwände bilden einen Winkel zwischen 90 und 120°, vorteilhaft 100° miteinander. Bei diesem Keilwinkel ergibt sich ein günstiger Arbeitspunkt in bezug auf die Steinlage in der Aufnahme und die Lichttransmission in den Stein. Wird der Winkel kleiner, so tritt weniger Licht in das Objekt ein, während bei größerem Winkel zwar günstigere optische Gegebenheiten vorliegen, die Steine jedoch in Schräglage gehen und die Untersuchungsmöglichkeiten schlechter sind.

Wenn mit dem erfindungsgemäßen Mikroskop Brillanten betrachtet werden sollen, ist das Material des Objektträgers vorteilbaft Plexiglas vom Typ 072, das 24 % transluzent und somit milchig ist. Das durch einen so ausgewählten Objektträger hindurchtretende Licht ist diffus und nicht polarisiert, was auf Streupartikel zurückzuführen ist, die in diesem Plexiglastyp vorhanden sind. Es wird dann vorteilhaft eine Tageslichtfilterschaltung eingesetzt, die eine farbgetreue Wiedergabe der Brillanttönungen (wie der verschiedenen Gelbtönungen) ermöglicht.Die Seitenwände der rinnenförmig ausgebildeten Aufnahme bilden vorteilhaft einen keilförmigen Querschnitt mit einem Keilwinkel zwi-



schen 80 und 90°, vorzugsweise einen Winkel von 85 ± 2°.

Dies gewährleistet eine sichere Zentrierung der Brillanten bei der Ancrdnung in der Aufnahme und eine günstige Anordnung für die Betrachtung. Ein Winkel von 90° ist aus optischen Erwägungen nicht erwünscht, während bei einem Winkel von 80° 30 % mehr Zeit für die Ausrichtung der Brillanten in der Beobachtungsstellung benötigt wird, dh. es muß länger geschüttelt werden. Auf das Schütteln wird noch eingegangen.

1 Ó

Statt Plexiglas vom Typ 072 kann auch Plexiglas vom Typ 010 zur Untersuchung von Brillanten verwendet werden. Dies ermöglicht eine genauere Untersuchung von Einschlüssen. Jedoch ist die Abbildung weniger farbgetreu.

15

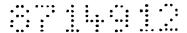
20

Mittels der erfindungsgemäßen Vorrichtung können alle Einschlüsse im Stein etc. ohne relative Drehung so gut wie herkömmlich mit einem Immersionsmikroskop gesehen werden. Hierzu braucht lediglich die Tiefenschärfe verstellt zu werden, so daß die Sichtung in entsprechenden Ebenen erfolgt. Gleichzeitig können auch Schliffmerkmale und Fehler im Schliff des Edelsteins, auch auf dessen Unterseite, beide zugleich auf einen Blick, festgestellt werden.

Im Fall, daß das Objektträgermaterial opaker gemacht werden soll, werden die Seitenwandflächen der Aufnahme oder die untere Fläche des Objektträgers oder sämtliche dieser Flächen mattiert ausgebildet. Plexiglas vom Typ 010 wird gewöhnlich zusätzlich mattiert verwendet, damit der Schlitten selbst bei der Beobachtung nicht gesehen wird und das Wabenmuster des Glasfaserbündels unsichtbar wird. Lediglich bei speziellen Untersuchungen wird auf eine solche zusätzliche Mattierung verzichtet, z.B. wenn feine Streifenstrukturen auf Edelsteinen beobachtet werden sollen.

35

Die erfindungsgemäße Vorrichtung gestattet es, echte Perlen (Orientperlen) und Zuchtperlen ohne Anwendung einer Rönt-





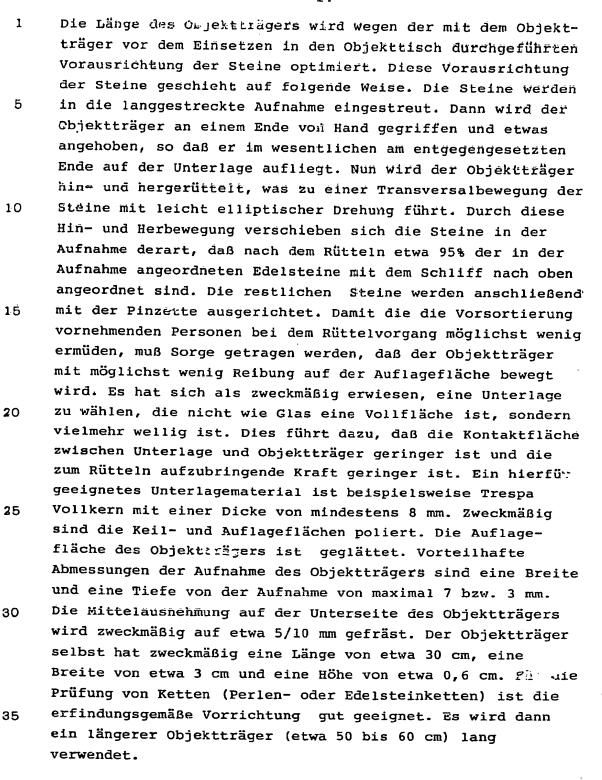
genmethode sicher zu unterscheiden. Bei Verwendung eines 1 Objektträgers aus Plexiglas 010 und gekreuzter Polarisationsfilter kann die Streifung des Perlmutterkerns von Zuchtperlen beobachtet werden. Die Streifen erscheinen regenbogenfarbig rötlich und grünlich abwechselnd. Ist -5 wie in den meisten Fällen - keine Streifung sichtbar, zeigen Zuchtperlen regenbogenfarbig grüne und rote Bereiche in verschiedenster Ausbildung. Gelegentlich fehlen auch diese Bereiche, dann erscheint der Randbereich hellbraun mit leichtem Grünstich. Echte Perlen hingegen weisen nie-10 mals die regenbogenfarbig grünlichen oder roten Bereiche auf, sondern sind rein okkerfarbig bis mittelbraun ohne Grünstich. Dieser unterschiedliche Gesamteindruck gestattet eine zuverlässige Unterscheidung echter Perlen von Zuchtperlen. 15

Der Objektträger des erfindungsgemäßen Mikroskops wird zweckmäßig folgendermaßen hergestellt. Es wird zunächst eine Objektträgerstange geschnitten und ein Keil in gewünschtem Winkel gefräst. Dann wird der Objektträger auf einem Metallblock hin- und hergeschoben, um beim Fräsen entstandene Grate zu entfernen. Zusätzlich wird mittels 1200er Schleifpapier fein entgratet, so daß eine saubere Führung des Objektträgers bei dessen Verschiebung im Objekttisch gewährleistet ist. Die Mattierung der Objektträgeroberseite geschieht durch Parallelschleifen, was jedoch nur der ästhetischen Wirkung wegen geschieht. Die Auflagefläche selbst ist beim Hersteller planpoliert worden. Ein Nachschleifen führt zu einer Toleranz von z.B. 5/100 mm. Die Auflagefläche des Objektträgers wird möglichst klein gewählt, so daß sich eine geringe Reibung beim Verschieben des Objektträgers ergibt. Die Zentrierung der Perlen oder Edelsteine im Falle von Farbsteinen ist nicht so kritisch wie bei Brillanten, so daß die Keilausbildung mit etwas weniger strengen Toleranzen geschehen kann.

ŹÓ

25

30





35

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH



1

5

10

15

20

25

30

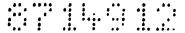
35

Zur Untersuchung von größeren Steinen oder von Broschen eignet sich besonders ein etwas höherer Objektträger (z.B. etwa 0,7 mm), so daß die Untersuchungsobjekt nicht mit dem Objekttisch in Eingriff treten. Zur Verbreiterung des Objektträgers dient zweckmäßig eine aufgeklebte Platte.

Zur Verschiebung des Objektträgers im Objekttisch ist in letzterem zweckmäßig eine Schwalbenschwanzführung ausgebildet. Dies gewährleistet eine sichere und exakte Führung des Objektträgers derart, daß die Perlen oder Edelsteine nacheinander zuverlässig untersucht und wiederaufgefunden werden können. Zur Verringerung der Reibung ist vorteilhaft die Aussparung der Schwalbenschwanzführung im Objekttisch derart ausgebildet, daß sich benachbart im spitzen Winkel jeweils eine schmale Auflageschulter in Längsrichtung erstreckt, auf der der Objektträger geführt ist. Auf diese Weise ist die Auflagefläche und somit die Reibung verringert. Alternativ kann der Objektträger selbst auf der Unterseite am Rand mit beispielsweise einer leistenartig ausgebildeten Auflagefläche ausgebildet sein, um die Kontaktfläche zu verringern.

Selbstverständlich ist zweckmäßig in herkömmlicher Weise eine zusätzliche Anordnung zur Auflichtbeleuchtung vorgesehen. Diese dient wie bei jedem Mikroskop für die Betrachtung nicht transparenter Steine bzw. hilfsweise zur Ausleuchtung von Rändern, Kanten und dergleichen. Wenn für bestimmte Untersuchungen ohne Durchlicht gearbeitet werden soll, wird zweckmäßig eine lichtundurchlässige Scheibe in den Strahlengang eingebracht.

Das erfindungsgemäße Mikroskop ermöglicht eine außerordentliche rasche Untersuchung von Edelsteinen oder Perlen.
Es ermöglicht es beispielsweise, etwa 100 kleine Brillanten
bzw. Brillantsplätter in beispielsweise zwei Minuten durch
die erwähnte Rüttel- und Schüttelbewegung auszurichten. Für





das Durchmustern dieser so ausgerichteten Steine im Mikroskop werden lediglich eineinhalb Minuten benötigt, so daß die Untersuchung der Steine nach etwa dreieinhalb Minuten abgeschlossen ist. Insgesamt können so von einer Person an einem Arbeitstag (7 Stunden) ca. 12.000 Brillanten untersucht werden. Eine Ermüdung ist dabei weitgehend herabgesetzt, denn zum einen ist das Vorsortieren durch den Objektträger mit außerordentlich geringem Reibungswiderstand erleichtert und zum anderen sind die optischen Bedingungen aufgrund der erfindungsgemäßen vorteilhaften Dunkelfeldbeleuchtung außerordentlich augenfreundlich.

Der Objektträger selbst kann aufgrund der geringen Reibung ohne weiteres sukzessive von Hand verschoben werden, so daß ein Stein nach dem anderen nacheinander betrachtet werden kann. Es können etwa 100 Steine auf einem etwa 30 cm langen Objektträger angeordnet sein, so daß die einzelnen Steine einen Abstand von etwa 3 mm zueinander aufweisen. Eine Verschiebung entsprechend diesen Abständen ist ohne Probleme möglich und der Lichtkegel beleuchtet eine Fläche, die etwas größer als die Steine jeweils ist. Aufgrund des relativ kleinen Strahlflecks lassen sich nach Wunsch bestimmte Steine nach der Prüfung mit der Pinzette aussortieren.

Wenn auf dem Objektträger (z.B. auf einer Hälfte) eine Skala bzw. entsprechende Markierungen angebracht sind, brauchen die Steine etc. nicht ggf. sofort nach einer Sichtung weggeräumt zu werden, vielmehr kann die der Steinposition entsprechende Markierung notiert und später abgeräumt werden. Hierdurch wird eine Blendung vermieden.

Für derart aussortierte Steine hat sich eine Zwischenablage auf dem Objekttisch selbst als zweckmäßig erwiesen. Der gewöhnlich schwarz eloxierte Objekttisch wird mit einem Haftetikett beklebt und es werden mit einem fässerfesten Filzschreiber Markierungen aufgebracht, die z.B. mit stets

15

20

25

30

1 verfügbarem Brennspiritus wieder gelöscht werden können. Diese Maßnahme ist entsprechend dem Umfang der aussortierten Steine (etwa 3% beispielsweise) angemessen. Im Falle von Brillanten werden diese mittels einer sogenannten 5 Collage-Pinzette aufgenommen und abgelegt, während Farbsteine mit einer geraden Pinzette auf die Zwischenablage aufgrund des größeren Keilwinkels herübergeschoben werden können. Die Überführung der aussortierten Steine von der Zwischenablage auf eine weitere Ablage kann z.B. mittels 10 einer schaufelartig ausgebildeten Pinzette etc. geschehen. Dies läßt sich durch folgende Maßnahmen günstig bewerkstelligen. Der Objekttisch wird an der oberen Außenkante mit einer Ausnehmung von oben und radial versehen. Die schaufelartig ausgebildete Pinzette kann dann ohne An-15 strengung mit einer Hand auf der im wesentlichen horizontalen Schulter und anliegend an dem vertikalen Abschnitt der Ausnehmung gehalten werden. Mit einer von der anderen Hand gehaltenen linzette können dann die aussortierten

Die Erfindung wird im folgenden weiter anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels und der Zeichnung erläutert. In der Zeichnung zeigen:

25 Fig. 1 (a) und (b) eine Vorder- und Seitenansicht eines erfindungsgemäßen Mikroskopes,

Objekte auf die Schaufel geschoben werden.

- Fig. 2 eine schematische, perspektivische Teildarstellung eines solchen Mikroskopes und
- Fig. 3 eine Veranschaulichung des Strahlengangs durch den Objektträger und einen Edelstein.
- Im folgenden wird zunächst auf Fig. 1 (a) und (b) Bezug genommen. Bei dem erfindungsgemäßen Mikroskop werden soweit möglich Standardteile verwendet. Im gezeigten Ausführungsbeispiel weist das Mikroskop zwei Okulare 2 auf, es

20



1 kann jedoch auf ein Monokular-Mikroskop verwendet werden. In herkömmlicher Weise umfaßt das Mikroskop einen Fuß 4 und ein Stativ 6, an dem die Okularanordnung 8 und ein Objekttisch 10 in bekannter Weise höhenverstellbar angebracht 5 sind. Für die Arretierung der Okularanordnung 8 und des Objekttisches 10 sind Stellschrauben 12 bzw. 14 vorgesehen. Stellschrauben 16 dienen zum Verschwenken der Okularanordnung. Ein Zoomstellring 22 in der Okularanordnung 8 ermöglicht eine stufenlose Einstellung der Vergrößerung des 10 Mikroskops, die vorzugsweise standardmäßig zwischen 10 und 50facher Vergrößerung liegt. Es können größere Vergrößerung mittels herkömmlicher Zusatzteile erzielt werden. Die Okularanordnung weist ferner am objektseitigen Ende einen abschraubbaren Polarisationsfilter 18 auf, zu dessen Ver-15 stellung ein Stellstift 20 vorgesehen ist.

Der Objekttisch 10 ist im gezeigten Ausführungsbeispiel ein üblicher Rundtisch, der auf einer Trägerplatte 24 angebracht ist. Die Trägerplatte 24, die am Stativ 6 mittels einer Führungsbuchse 26 geführt ist, weist bezüglich des Orjekttisches 10 zentriert eine Ausnehmung auf, in der eine mit einem Flansch 28 versehene Buchse 30 aufgenommen ist. Die sich bezüglich des Objekttisches 10 nach unten zylindrisch erstreckende Buchse 30 trägt die Objektivanordnung 32, die einen mittels einer Schraube 34 fixierbaren Lichtaufnahmekopf umfaßt. In diesem sind zwei Kondensorlinsen 38 zur Bündelung des Lichtstrahls angeordnet, wobei die untere Kondensorlinse auf einer Aufnahmescheibe 40 ruht. Die obere Kondensorlinse ist von einer zylindrischen Buchse 42 umgriffen, auf der eine Filterscheibe 44 sitzt. Unterhalb der Kondensorlinsenanordnung endet ein Glasfaserbündel 46 mit einer zylindrischen Halterung 48. Das Glasfaserbündel 46 wird von einer nicht dargestellten Kaltlichtquelle beleuchtet.

Eine zusätzliche Anordnung zur Auflichtbeleuchtung ist bei 52 angedentet. Als Lichtquelle kann ebenfalls eine Kalt-

20

25

30

1 lichtquelle mit beispielsweise 100 W vorgesehen sein. Es wird zweckmäßig für die Beleuchtung mit Durchlicht oder Auflicht eine gemeinsame Lichtquelle verwendet, die eine Einrichtung zum Wegblenden des jeweils nicht benötigten 5 Strahlteils aufweist.

Der Objekttisch 10 ist oberhalb der Filterscheibe 44 mit einer Schwalbenschwanzführung ausgebildet, in die im gezeigten Beispiel ein entsprechend ausgebildeter schienenartiger Objektträger 54 aus Plexiglas vom Typ 010 eingeschoben ist. Wie Fig. 1 (b) zu entnehmen ist, liegt der Objektträger 54 lediglich im Randbereich auf einer sich in Längsrichtung erstreckenden Auflageschulter 56 der Schwalbenschwanzführung auf. Auf der Oberseite ist der Objektträger 54 mit einer langgestreckten Aufnahme 58 ausgebildet, die sich in Längsrichtung des Objektträgers erstreckt und einen keilförmigen Querschnitt aufweist. Diese Aufnahme dient zur Halterung der zu betrachtenden Edelsteine und dergleichen. Bei 60 ist eine Pinzette zum Greifen und Entnehmen ausgewählter bzw. aussortierter Objekte angedeutet.

Fig. 2 zeigt das erfindungsgemäße Mikroskop in vergrößertem Maßstab in Teildarstellung. Soweit die Teile dieselben wie in Fig. 1 (a) und (b) sind, werden sie nicht erneut beschrieben. Zusätzlich ist aus Fig. 2 der zweite Polarisationsfilter 62 (Polarisator) ersichtlich. Die beiden Pfeile 66, 68, die schematisch an den Polarisationsfilterdarstellungen 18 und 62 veranschaulicht sind, sollen die gekreuzte Stellung der Polarisationsfilter andeuten, mit der in der Aufnahme 58 des Objektträgers 54 angeordnete Edelsteine 70a, 70b, 70c untersucht werden. Der Pfeil 72 deutet die Verschiebbarkeit des Objektträgers 54 in der Schwalbenschwanzführung des Objekttisches 10 an.

Fig. 3 veranschaulicht den Strahlengang im Bereich des Objektträgers 54. Wie in Fig. 3 veranschaulicht ist, bilden

10

15

20

25

30



die Seitenflächen 74a, 74b der keilförmigen Aufnahme 58 einen Winkel 76 von etwa 120°. Der in der Aufnahme 58 angeordnete Edelstein 70a, der Polarisationsfilter 62 und das Objektiv 64 sind lediglich schematisch angedeutet.

5

10

15

20

25

1

Die Lichtstrahlen aus dem Glasfaserbündel 46 treffen von unten senkrecht auf dem durchscheinenden Objektträger 54 auf. Sie erstrecken sich weiter geradlinig durch den Objektträger 54 und werden an den Seitenflächen 74a, 74b in einem Winkel von der Lotrechten nach außen entsprechend dem Verhältnis der Brechungsindizes fortgebrochen und treten teilweise in den Edelstein 70a ein, der auf diese Weise von unten und von den Seiten her beleuchtet wird. Die lediglich durch den Objektträger 54 hindurchgelangenden Strahlen verlaufen außerhalb des Objektivs 64, so daß der Objektträger 54 für den Betrachter dunkel ist. Im Edelstein 70a werden die linearpolarisierten Lichtstrahlen elliptisch polarisiert, so daß auch nach dem Durchtreten des Lichtes durch den Ed∈lstein 70a und den Polarisationsfilter 62 Licht mit ausreichender Helligkeit in das Objektiv 64 eintritt. Durch die starke Lichtquelle reicht die Intensität dieses Lichts aus, obwohl sie grundsätzlich etwa 10% der Intensität von Licht entspricht, das nach Durchgang durch doppelbrechende Kristalle durch einen Polarisationsfilter hindurchtritt. Dies erklärt das Erfordernis der starken Lichtquelle bei der Untersuchung optisch isotroper Kristalle und amorpher, transparenter Substanzen wie z.B. Glas.

30





Dr. Hans-Eberhardt Sattler Oderstr. 63

5300 Bonn 1

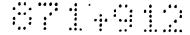
8000 München 2 Dienerstraße 20 Telefon (089) 2283528 Telex 528052 Telefax via (089) 2723637 GR II + III Autom.

9. November 1987 30-2 Kö-bs

Vorrichtung zur Betrachtung einer Anzahl von Edelsteinen

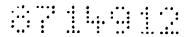
#### Ansprüche

1 1. Vorrichtung, insbesondere Mikroskop, zur Betrachtung einer Anzahl von Edelsteinen, Perlen oder ähnlich kleiner Objekte, mit einer Anordnung zur Dunkelfeldbeleuchtung und einem schlittenartig verschiebbaren Objektträger aus Kunststoff, der eine langgestreckte Aufnahme auf der Oberseite aufweist, dadurch geken zeich net, daß die Anordnung zur Dunkelfeldbeleuchtung als Lichtquelle eine Kaltlichtquelle mit Glasfaserbündel (46) sowie Polarisationsfilter (18, 62) umfaßt und der Objektträger (54) aus durchscheinendem Material, insbesondere Plexiglas, besteht.





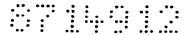
- 2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sich der Querschnitt der Aufnahme (58) zum Boden verjüngt.
- 3. Vorrichtung zur Betrachtung von Farbsteinen nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Material des Objektträgers (54) Plexiglas vom Typ 010 oder ein Material mit vergleichbaren optischen Eigenschaften ist und die Seitenwände (74) der rinnenförmig ausgebildeten Aufnahme (58) einen keilförmigen Querschnitt mit einem Winkel (76) zwischen 90 und 120° bilden.
- 4. Vorrichtung zur Betrachtung von Brillanten, nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Material des Objektträgers (54) Plexiglas vom Typ 072 oder ein Material mit vergleichbaren optischen Eigenschaften ist und die Seitenwände (74) der rinnenförmig ausgebildeten Aufnahme (58) einen keilförmigen Querschnitt mit einem Winkel zwischen 80 und 90°, vorzugsweise 85 ± 2°, bilden.
  - 5. Vorrichtung nach Anspruch 4, gekennzeichnet durch einen Zwischenfilter.
- 6. Vorrichtung zur Betrachtung von Brillanten, nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Material des Objektträgers (54) Plexiglas vom Typ 010 oder ein Material mit vergleichbaren optischen Eigenschaften ist und die Seitenwände (74) der rinnenförmig ausgebildeten Aufnahme (58) einen keilförmigen Querschnitt mit einem Winkel zwischen 80 und 90°, vorzugsweise 85 ± 2°, bilden.
- 7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 6, dadurch 35 gekennzeich net, daß die untere Fläche des Objektträgers (54) und/oder die Seitenwandflächen (74) der



۲.



- 1 Aufnahme (58) im Falle eines weniger milchigen Materials mattiert sind.
- 8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeich net, daß die untere Fläche des Objektträgers (54) und/oder die Seitenwandflächen (58) der Aufnahme zusätzlich mattiert sind.
- 9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeich net, daß die Aufnähme (58) des Objektträgers (54) eine maximale Breite von 7 mm und eine maximale Tiefe von 3 mm aufweist.
- 10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeich net, daß auf dem Objektträger eine Skala angeordnet ist.
- 11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeich net, daß der Objektträger (54) eine Länge von etwa 30 cm, eine Breite von etwa 3 cm und eine Höhe von etwa 0,6 cm aufweist.
- 12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeich net, daß der Objektträger eine Höhe von etwa 0,7 cm aufweist und daß auf der Oberseite des Objektträgers eine dünne Platte mit einer Breite von etwa 4 cm aufgeklebt ist.
- 13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeich net, daß im Objekttisch (10) eine Schwalbenschwanzführung für den Objektträger (54) ausgebildet ist.
- 14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennz eichnet, daß die Aussparung der Schwalbenschwanzführung im Objekttisch (10) derart ist, daß sich benachbart





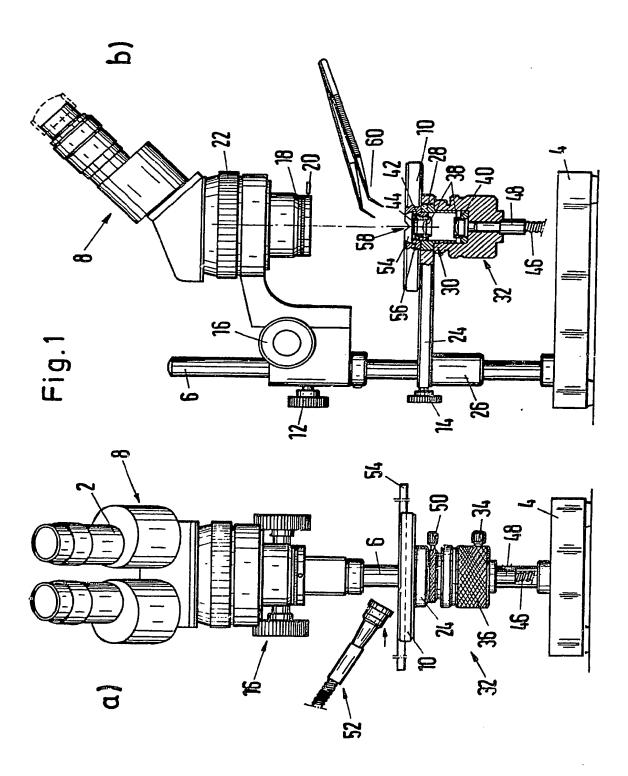
- dem spitzen Winkel jeweils eine schmale Auflageschulter (56) in Längsrichtung erstreckt.
- 15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch geken nzeich net, daß der Objektträger auf der Unterseite am Rand mit die Auflagefläche bildenden Leisten ausgebildet ist.
- 16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeich net, daß der Querschnitt des Glasfaserbündels (46) 4 bis 5 mm<sup>2</sup>, vorzugsweise 4,5 mm<sup>2</sup>, beträgt.
- 17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeich net, daß die Kaltlichtquelle eine Halogenlampe ist.
- 18. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeich net, daß zur Verringerung der Lichtintensität ein Dimmer vorgesehen ist.
  - 19. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 18, gekennzeich net durch eine zusätzliche Auflichtbeleuchtung (52).

20. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeich net, daß eine lichtundurchlässige Scheibe, vorzugsweise anstelle eines Polarisationsfilters, in den Strahlengang einsetzbar ist.

21. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeich eine daß auf dem Objekttisch eine Zwischenablage für aussortierte Edelsteine oder Perlen vorgesehen ist.

35

30



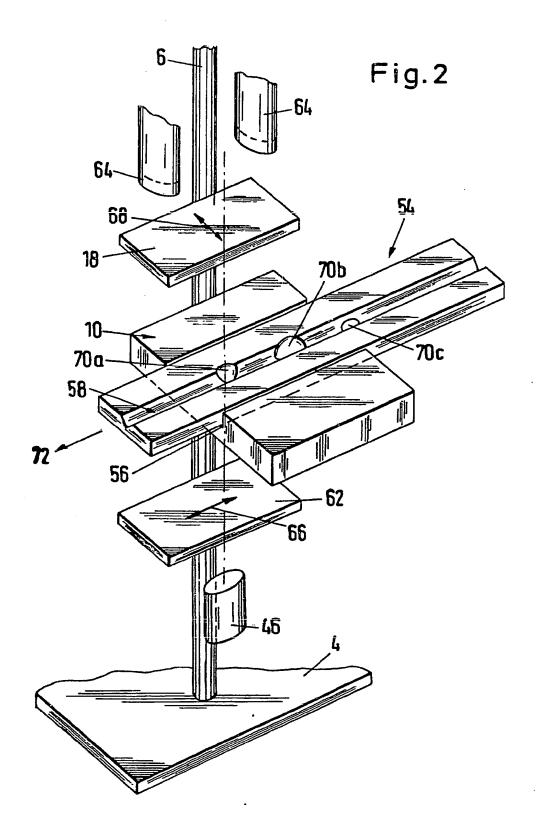
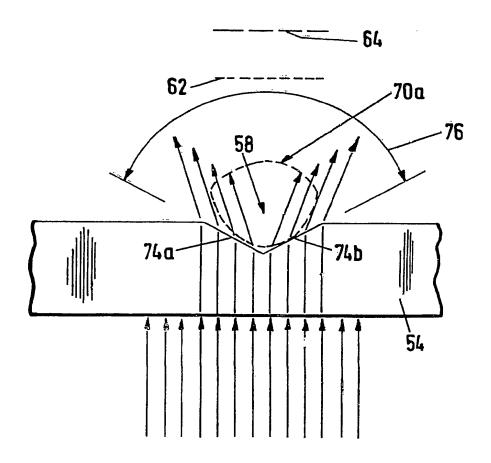


Fig.3



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked.

2 410 410 m that manages method out are not minited to the norms the choice.		
☐ BLACK BORDERS		
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES		
☐ FADED TEXT OR DRAWING		
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING		
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES		
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS		
GRAY SCALE DOCUMENTS		
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT		
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY		

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.